PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

53-015175

(43)Date of publication of application: 10.02.1978

(51)Int.CI.

G01R 29/02

(21)Application number : 51-089371

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>

ANRITSU CORP

(22)Date of filing:

27.07.1976

(72)Inventor: MIKI TETSUYA

NAGAFUNE KAZUO SUGANO SHINICHI

(54) JITTER MEASURING INSTRUMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To make possible the accurate measurement of the high speed jitters possessed by pulse signals down to their distribution by using high speed high accuracy sampling techniques.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19日本国特許庁

公開特許公報

① 特許出願公開

昭53—15175

⑤ Int. Cl².G 01 R 29/02

識別記号

❸日本分類 110 H 0 庁内整理番号 7359-24

同

③公開 昭和53年(1978) 2月10日

発明の数 1 審査請求 有

(全 4 頁)

匈ジッタ測定器

20特

顧 昭51-89371

②出 願 昭51(1976)7月27日

⑫発 明 者 三木哲也

横須賀市武1丁目2356番地 日本電信電話公社横須賀電気通信

研究所内

同 長船一雄

横須賀市武1丁目2356番地 日

本電信電話公社横須賀電気通信研究所内

⑫発 明 者 菅野新一

東京都港区南麻布 4 丁目12番20

号 安立電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電信電話公社

安立電気株式会社

東京都港区南麻布 4 丁目12番20

号

個代 理 人 弁理士 星野恒司 外2名

月 細

発明の名称 ジッタ測定器

特許請求の範囲

2. サンブリング時間位相を揺引するととにより得られるパルス数変調された識別再生出力パルス別を平滑化した低周波信号または設低周波信号を微軸に、かつ上記揺引信号を機軸に対応させた表示袋置を用いて、ジッタ生起確率分布またはジッタ生起密度分布を表示する

ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のジッタ測定器。

発明の詳細な説明

本発明は、ディシタル・パルス伝送において、 信号パルス列が有するシッタ分布を測定するシッ タ測定器に関するものである。

従来のこの種の接置は、入力信号パルス列をQの高いタンク回路に通して得られるタイミングを正弦は、本性タイミングパルス列)とジックを含まない、基準による。の位相比較器のの出れ、で、で、なりに構成されて、ので、従って、この要置では、個々ののではないにある。のシックをおかった。

本発明は、上記従来例の欠点を除去するために、借号パルス列が高速ジッタを有している場合にも正確に測定できるようにするとともに、ジッタの生起分布をも測定、表示できるようにしたジッタ

特別 昭53-15175 (2)

御定路を提供するものである。以下、図面により 実施例を詳細に説明する。

次に、この実施例の動作を説明する。まず、サンプリングバルス発生回路 3 で端子 2 から入力された基準クロックより狭巾のサンプリングバルスを作り、可変遅延回路 4 でサンプリングバルスの時間位相 4t を適当に定める。次に、高速・高精度のサンプリング・ホールド回路 5 において、回

15

バルス計数回路 10 で計数されたサンブリング対 象紀入力パルス計数値とともにディジタル処理回 路 16 に入力され、との回路で各計数値の比を取 って処理するととにより、ある時間の位相 At よ り前に立上った パルスの割合を求め、表示装置 17 で表示する。また、切換器の端子 13 と 14 と が接続されているとき、論理回路 11 では識別再 生出力の補元を取り、この出力パルス数を計数 回路 15 で一定時間計数する。同様に、ディシタ ル処理回路 16 が、とのパルス計数値と同じ一定 時間内において計数された上記サンプリング対 象総入力パルス計数値との比を取って処理すると とにより、ある時間位相 At より後に立上ったパ ルスの割合を求め、 农示 英置 18 で 表示する。と の時間位相 At を変化させて測定を行なりととに より、入力パルス信号のジッタ生超確率分布また は適当な処理を施とすことによりジッタ生起密度 分布を求めるととができる。

更に、揺引回路 19 において、サンプリング時間位相 at を適当な速度で揺引したとき、各サン

路4からのパルスにより入力端子1から入力され たジッタバルス信号の(例えば)立上りを、第2 図(a), (b) に示したようにサンプリングする。 との ようにして得られたサンプリング・ホールド出力 (第2図の参照)はパルス位相調整回路 6 におい て、サンプリングパルスより作られたパルス(第 2 図(は) 参照)を用いて識別再生回路 7 で適当な識 別レベルで識別再生される(第2図(e)参照)。な お、第2図において、21 はジッタ、22 はサンプ リングバルス時間位相、 23 はサンブリング周期、 24 は識別しきい値である。一方、パルス整形回 路8ではサンプリングパルスが整形され、とのサ シプリングパルスと入力シッタパルス信号が AND 回路9に入力されてサンブリングの対象となった 入力シッタパルス信号に対応するパルスが作られ、 とのパルス数はパルス計数回路で計数される。

今、切換器の端子 12 と 14 が接続されているとすると、計数回路 15 は一定の時間識別再生回路7 の出力である識別再生パルス数を計数する。また、このパルス計数値は同じ一定時間内において、



プリング時間位相 1 t で生ずる 餓別再生出力パル ス列は、入力パルス信号の有するジッタによって、 との各サンプリング時間位相 At に応じたパルス 数変調を受けるととになる。即ち、第3図におい て、サンプリング時間位相 At を負から正の方向 へ揚引すると、初めはそれ程早く立上るパルス数 は少ないので、厳別再生出力パルス数は少ないが、 時間位相 11 の増 加に伴ってこのパルス数が増加 し、最後には全てのサンプリング対象となったパ ルスに対応した再生出力 パルスを生ずる (第 3 図 (a), (b)をお照)。従って、この出力パルス列を、 第3図(c)に示したように低城通過フィルタ 18 で 平滑化した低周波信号またはこの低周波信号の概 分信号を XY 表示装置 20 の縦軸に、かつ上記揚引 信号を横軸に加えるととにより、ジッタ生起確率 分布をたはジッタ生起密度分布を実時間で表示す ・るととができる。

とのよりに構成したので、 との 実施例では パルス 信号の 有する 高速のシックを正確に、かつその分布まで測定することができる。

以上説明したように、本発明は、高速・高精度のサンプリンク技術を用いるととにより、バルス信号の有する高速のシックを正確に、かつその分布まで測定するととができるので、ディジタル・バルス伝送におけるシック特性の把握に有効なシック測定器を提供するととができる。

図面の簡単な説明

第1図は、本発明の一実施例の構成図であり、 第2図は、第1図の動作説明のタイミングチャートで、(a) はシッタを有する入力バルス信号、(b) はサンブリング・ホールド出力、(c) は 蹴別再生用バルス、(e) は 蹴別再生出力バルスであり、第3図は、第1図の一部の動作説明図である。

1 ……… ジッタパルス信号入力端子、

2 ……… 基準クロック入力端子、 3 ……… サンプリングバルス発生回路、 4 ……… 可変遅延(4t)回路、 5 ……… 高速・高精度サンプリング・ホールド回路、 6 ……… パルス位相調整回路、

7 …… 識別レベル可変識別再生回路、

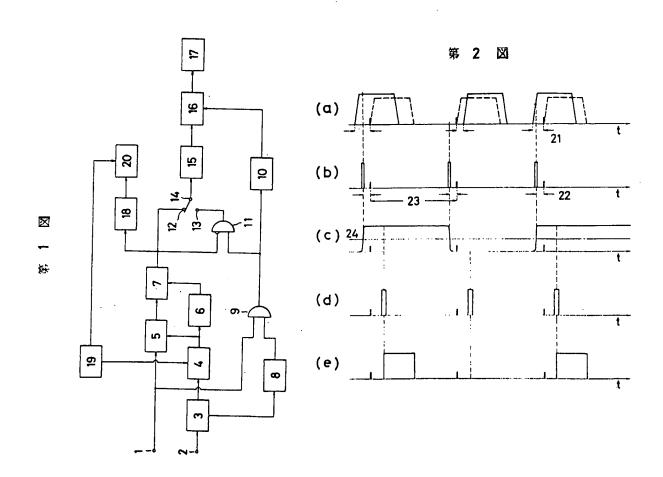
特別 昭53-15175 (3)
8 …… バルス整形回路、 9 …… AND 回路、
10 …… バルス計数回路、 11 …… 施別再生出力の補元を取る論理回路、 12.13.14 …… 切換器端子、 15 …… バルス計数回路、
16 …… ディシタル処理回路、 17 …… 表示装置、 18 …… 低城通過フィルタ、
19 …… サンブリング位相掲引回路、
20 …… XX 表示装置。

特許出願人 日本電信電話公社 安立電気株式会社

代理人 星野 恆

鈴 木 和

高野明近



第 3 図

